

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-260230

(43)Date of publication of application : 13.09.2002

(51)Int.Cl.

G11B 7/0045

G11B 7/125

(21)Application number : 2001-058866

(71)Applicant : YAMAHA CORP

(22)Date of filing : 02.03.2001

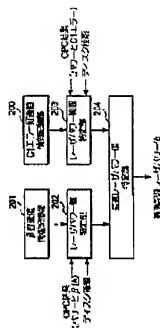
(72)Inventor : MATSUMOTO KEIJI

(54) METHOD FOR DECIDING OPTICAL DISK RECORDING LASER POWER AND OPTICAL DISK RECORDING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the occurrence of a recording error independent of the differences among recording optical disk products.

SOLUTION: Before a performance recording to the optical disk is carried out, a test recording is made, and the relation among a recording laser power value, a β value and a C1 error value is found based on the test result. Then, a laser power value specifying part 202 specifies the recording laser power value based on the relation among a preferred β value stored in a preferred β value information storage part 201, a power value and the β value. A laser power range specifying part 203 specifies a range which the recording laser power value can have based on the relation among a preferred C1 error value stored in a preferred C1 error value information storage part 200, the power value and the C1 error value. An optimal laser power value determining part 204 determines an optimal recording power based on the specified power value and the specified range.



(2)

特開2002-260230

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、
前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、
前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量と、記録レーザパワー値との関係を示す記録パワー $\Delta\beta$ 記録特性を求める記録パワー $\Delta\beta$ 特性導出ステップと、
予め記憶されている良好な記録を行うための前記所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量が取りうる値を示す β 変化量好適値情報と、前記記録パワー $\Delta\beta$ 記録特性とに基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項2】 光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、
前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、
前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出ステップと、
前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項3】 光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、
前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、
前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、 β 値、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、デビエーション、歪み度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出ステップと、
複数の前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項4】 前記記録パワーパラメータ特性導出ステップでは、少なくとも記録レーザパワー値と β 値との関係を示す前記記録パワーパラメータ記録特性を求め

ることを特徴とする請求項3に記載の光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項5】 前記パワー決定ステップでは、前記記録レーザパワー値と β 値との関係を示す前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいてレーザパワー値を決定するとともに、記録レーザパワー値と β 値以外のパラメータとの関係を示す前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいてレーザパワー値の取りうる範囲を特定し、特定したレーザパワー値が前記特定された範囲内にある場合には、当該特定したレーザパワー値を記録レーザパワー値として決定することを特徴とする請求項4に記載の光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項6】 前記再生ステップでは、前記テスト記録ステップにおける記録速度よりも小さい速度で前記テスト記録された領域を再生することを特徴とする請求項5ないし6のいずれかに記載の記録レーザパワー決定方法。

【請求項7】 前記再生ステップでは、前記テスト記録された領域を複数回再生して複数の再生信号を取得することを特徴とする請求項3ないし6のいずれかに記載の記録レーザパワー決定方法。

【請求項8】 光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、
光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、
前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、
前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量と、記録レーザパワー値との関係を示す記録パワー $\Delta\beta$ 記録特性を求める記録パワー $\Delta\beta$ 特性導出手段と、
良好な記録を行うための前記所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量が取りうる値を示す β 変化量好適値情報を記憶する β 好適値情報記憶手段と、
前記 β 好適値情報記憶手段に記憶されている β 変化量好適値情報と、前記記録パワー $\Delta\beta$ 記録特性とに基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする光ディスク記録装置。

【請求項9】 光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、
光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、
前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、
前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ

50

(3)

特開2002-260230

3

特性導出手段と、

前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする光ディスク記録装置。

【請求項10】 光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、

前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、 β 値、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、デビエーション、歪度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも二つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出手段と、

複数の前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする光ディスク記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、C-D-R (Compact Disc-Recordable) や C-D-RW (Compact Disc-ReWritable) などの光ディスクに情報を記録する際に良好な記録が行える記録レーザパワー値を決定する光ディスク記録レーザパワー決定方法および光ディスク記録装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、C-D-RやDVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable) 等の光ディスクに対する記録方法として、標準の線速度 (1倍速) よりも高い線速度 (例えば、2倍速、4倍速、……等) で記録する高速記録が行われている。

【0003】従来は、上記のような記録速度倍率に応じで記録レーザパワーや照射時間、照射開始タイミング等を調整するいわゆるストラテジーの変更により、各倍速の記録速度において誤取エラーの少ない記録を行うようにしていた。

【0004】記録速度倍率に応じて記録レーザパワーを最適に制御する手法として、本番の記録に先立ち、光ディスクにおける所定の領域に、複数の記録レーザパワー値でテスト記録を行い、そのテスト記録領域の再生結果から最適な記録を行える記録レーザパワー値を求めるOPC (Optimum Power Control: 記録レーザ光の最適記録パワー調整) を実施する方法が提案されている。

【0005】従来のOPCでは、テスト記録された領域の再生信号から、記録レーザパワー値と β 値との関係を

示す記録レーザパワー値- β 特性を求め、当該記録レーザパワー値- β 特性を参照し、予め設定されている最適な β 値に対応する記録レーザパワー値を最適な記録レーザパワー値として採用している。なお、 β 値は再生信号品位に関するパラメータであり、光ピックアップの戻り光受光信号であるEFM (Eight to Fourteen Modulation) 信号波形のピークレベル (符号は+) をa、ボトムレベル (符号は-) をbとすると、 $(a+b) / (a-b)$ で求まる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従来のOPCでは、予め設定された最適な β 値に対応する記録レーザパワー値を決定するようにしている、すなわち β 値のみを考慮して記録レーザパワー値を決定している。しかしながら、光ディスクの製品による特性が異なる場合などには、単純に β 値のみを考慮して決定した記録レーザパワー値で記録を行うと、記録状態の品位が悪化してしまうこともある。例えば、通常は線形となる記録レーザパワー値と β 値との対応関係が、光ディスクのわずみや色素むら等に起因し、図3に示すような対応関係となる場合がある。同図に示すように、この光ディスクは、 β 値と記録レーザパワー値との対応関係が一部分 (図示の例では β 値が1.0近傍、記録レーザパワー値が1.6mW近傍) を除いてほぼ線形の特性を有している。このような特性を有する光ディスクに対して記録を行う際に、 β 値が特異に変化する β 値特異点BTに対応する記録レーザパワー値 (例えば、1.6mW) で当該特性を有する光ディスクに記録を行うと、良好な記録状態が得られない場合がある。

【0007】本発明は、上記の事情を考慮してなされたものであり、記録する光ディスクの製品による個体差等に関わらず、記録エラーの発生を低減することが可能な記録レーザパワー値を求める光ディスク記録レーザパワー決定方法、および光ディスク記録装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明に係る光ディスク記録レーザパワー決定方法は、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量と、記録レーザパワー値との関係を示す記録パワー- $\Delta\beta$ 記録特性を求める記録パワー- $\Delta\beta$ 特性抽出ステップと、予め記憶されている良好な記録を行うための前記所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量が取りうる値を示す β 変化量最適値情報と、前記記録パワー- $\Delta\beta$ 記録特性とに基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備すること

50

(4)

特開2002-260230

5

を特徴とする。

【0009】この方法によれば、テスト記録された領域の再生信号から、記録レーザパワー値と β 値の変化値である $\Delta\beta$ 値との関係を求め、当該 $\Delta\beta$ 値を考慮して記録レーザパワー値を決定するようにしている。したがって、ディスクの歪みや色歪み等といった製品の個体差等によって記録レーザパワー値に対して β 値が特異に変化する、いわゆる β 特異点を有する特性の光ディスクもあるが、このような特性を有する光ディスクに対しても良好な記録を行える記録レーザパワー値を決定することができ

【0010】また、本発明に係る光ディスク記録レーザパワー決定方法は、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出ステップと、前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする。

【0011】この方法によれば、テスト記録された領域の再生信号から、記録レーザパワー値と β 値との関係ではなく、記録レーザパワー値とフレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を求め、この関係を考慮して記録レーザパワー値を決定するようにしている。したがって、ディスクの歪みや色歪み等といった製品の個体差等によって記録レーザパワー値に対して β 値が特異に変化する、いわゆる β 特異点を有する特性の光ディスクもあるが、このような特性を有する光ディスクに対しても良好な記録を行える記録レーザパワー値を決定することができる。

【0012】また、本発明に係る光ディスク記録レーザパワー決定方法は、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、 β 値、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、デビエーション、変調度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出ステップと、複数の前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特

徴とする。

【0013】この方法によれば、テスト記録された領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、 β 値、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ以上の関係を求め、複数の記録品位に関するパラメータを考慮して記録レーザパワー値を決定するようにしている。したがって、ディスクの歪みや色歪み等といった製品の個体差等によって記録レーザパワー値に対してある1つのパラメータが特異に変化する、例えば β 値が特異に変化する、いわゆる β 特異点を有する特性の光ディスクもあるが、このような特性を有する光ディスクに対しても良好な記録を行える記録レーザパワー値を決定することができる。

【0014】また、本発明に係る光ディスク記録装置は、光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量と、記録レーザパワー値との関係を示す記録パワー $\Delta\beta$ 記録特性を求める記録パワー $\Delta\beta$ 特性導出手段と、良好な記録を行うための前記所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量が取りうる値を示す β 変化量好適情報と、 β 好適値情報記憶手段と、前記 β 好適値情報記憶手段に記憶されている β 変化量好適情報と、前記記録パワー $\Delta\beta$ 記録特性とに基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする。

【0015】また、本発明に係る光ディスク記録装置は、光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出手段と、前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする。

【0016】また、本発明に係る光ディスク記録装置は、光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテ

50

7

スト記録手段と、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、 β 値、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、デモーション、変調度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーパラメータ記録特性を求める記録パワーパラメータ特性導出手段と、複数の前記記録パワーパラメータ記録特性に基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

A. 第1実施形態

A-1. 構成

まず、図1は本発明の第1実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この光ディスク記録再生装置は、光ピックアップ10と、スピンドルモータ11と、RFアンプ12と、サーボ回路13と、アドレス検出回路14と、デコーダ15と、制御部16と、エンコーダ17と、ストレージ回路18と、レーザドライバ19と、レーザパワー制御回路20と、周波数発生器21と、エンベロープ検出回路22と、C1エラー検出回路23と、 β 検出回路24とを備えている。

【0018】スピンドルモータ11は、データを記録する対象となる光ディスク（ここでは、CD-Rとする）Dを回転駆動するモータである。光ピックアップ10は、レーザダイオード、レンズやミラー等の光学系、および戻り光受光素子を有しており、記録および再生時にはレーザ光を光ディスクDに対して照射し、光ディスクDからの戻り光を受光して受光信号であるEFM変調されたRF信号をRFアンプ12に出力する。また、光ピックアップ10はモニタダイオードを有しており、光ディスクDの戻り光によってモニタダイオードに電流が生じ、当該電流がレーザパワー制御回路20に供給されるようになっている。

【0019】RFアンプ12は光ピックアップ10から供給されたEFM変調されたRF信号を増幅し、増幅後のRF信号をサーボ回路13、アドレス検出回路14、エンベロープ検出回路22、 β 検出回路24およびデコーダ15にRF信号を出力する。デコーダ15は、再生時にはRFアンプ12から供給されるEFM変調されたRF信号をEFM復調して再生データを生成する。

【0020】一方、記録が行われる時には、デコーダ15は、本番の記録に先立ち行われるテスト記録によって記録された領域を再生する際にRFアンプ12から供給されたRF信号をEFM復調し、復調した信号に基づい

(5)

特開2002-260230

8

てC1エラー検出回路23がC1エラーを検出し、制御部16に出力する。C1エラー検出回路23は、EFM復調された信号に対してCIRC (Cross Interleaved Read Solomon Code) と呼ばれる誤り訂正符号を用いたエラー訂正を行い、1サブコードフレーム(94EFMフレーム)の中で1回目のエラー訂正ができないフレームの個数、すなわちC1エラーの回数を検出するのである。

【0021】本実施形態に係る光ディスク記録再生装置では、上述したように記録を行う際に、当該本番の記録に先立ち、ユーザによって設定された記録速度で光ディスクDの内周側の所定の領域(図2参照)にテスト記録を行い、当該テスト記録した領域の再生結果に基づいて、当該光ディスクDに対して良好な記録を行える記録速度を求めるように構成されている。この光ディスク記録再生装置における1回のテスト記録では、記録レーザパワー値を15段階に変化させて行い、1つの記録レーザパワー値につき1サブコードフレーム分のEFM信号を記録し、合計15フレーム分のEFM信号が記録されるようになっている。

【0022】ここで、図2を参照しながら光ディスクD(CD-R)のテスト記録を行う領域について説明する。光ディスクDの径46～50mmの範囲がリードイン領域114として用意され、その外周側にデータを記録するプログラム領域118および残存領域120が用意されている。一方、リードイン領域114よりも内周側には、内周側PCA (Power Calibration Area) 領域112が用意されている。内周側PCA領域112には、テスト領域112aと、カウント領域112bとが用意されており、このテスト領域112aに、上述した記録処理の本番に先立つテスト記録が行われる。ここで、テスト領域112aとしてはテスト記録を複数行える領域が用意されており、カウント領域112bには、テスト記録終了時にテスト領域112aのどの部分までに記録が終了しているかを示すEFM信号が記録される。したがって、次にこの光ディスクDに対してテスト記録を行う際には、当該カウント領域112bのEFM信号を読み取ることでよりテスト領域112aのどの位置からテスト記録を行えばよいか分かるようになっている。本実施形態に係る光ディスク記録再生装置では、本番の記録を行う前に上述したテスト領域112aにテスト記録を行っているのである。

【0023】図1に戻り、アドレス検出回路14は、RFアンプ12から供給されたEFM信号からウォール値成分を抽出し、このウォール値成分に含まれる各位置の時間情報(アドレス情報)、およびディスクを識別する識別情報(ディスクID)やディスクの色等のディスクの種類を示す情報を復号し、制御部16に出力する。

【0024】 β 検出回路24は、上述したテスト記録領

50

(6)

特開2002-260230

10

域を再生している際にRFアンプ12から供給されるEFM変調されたRF信号から再生信号品位に関するパラメータとしてβ(アシメントリ)値を算出し、算出結果を制御部16に出力する。なお、β値は、EFM変調された信号波形のピークレベル(符号は+)をa、ボトムレベル(符号は-)をbとすると、 $(a+b)/(a-b)$ で求まる。

【0025】エンベロープ検出回路22は、上述したテスト記録を行う前に、光ディスクDの所定のテスト領域のどの部分からテスト記録を開始するかを検出するために、上述した光ディスクDのカウント領域112bのEFM信号のエンベロープを検出する。

【0026】サーボ回路13は、スピンドルモータ11の回転制御および光ピックアップ10のフォーカス制御、トラッキング制御、送り制御を行う。本実施形態に係る光ディスク記録再生装置では、ユーザによって設定された記録線速度で光ディスクDを駆動する方式(CLV: Constant Linear Velocity)で記録するようにしており、サーボ回路13は、制御部16から供給される設定速度を示す制御信号に応じて、設定された線速度でスピンドルモータ11を駆動するCLV制御を行う。ここで、サーボ回路13によるCLV制御では、RFアンプ12から供給されたEFM変調された信号のウォール幅が設定された線速度倍率になるようにスピンドルモータ11が制御される。

【0027】エンコーダ17は、供給される記録データをEFM変調し、ストラテジ回路18に出力する。ストラテジ回路18は、エンコーダ17から供給されたEFM信号に対して時間軸補正処理等を行い、レーザドライバ19に出力する。レーザドライバ19は、ストラテジ回路18から供給される記録データに応じて変調された信号と、レーザパワー制御回路20の制御にしたがって光ピックアップ10のレーザダイオードを駆動する。

【0028】レーザパワー制御回路20は、光ピックアップ10のレーザダイオードから照射されるレーザパワーを制御するものである。具体的には、レーザパワー制御回路20は、光ピックアップ10のモニタダイオードから供給される電流値と、制御部16から供給される最適なレーザパワーの目標値を示す情報とに基づいて、当該最適なレーザパワーのレーザが光ピックアップ10から照射されるようにレーザドライバ19を制御する。

【0029】制御部16は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory)等から構成されており、ROMに格納されたプログラムにしたがって当該光ディスク記録再生装置の装置各部を制御する。

【0030】まず、制御部16は、上述したように本番の記録に先立ち、当該光ディスク記録再生装置にセットされた光ディスクDの所定の領域に対し、上述したようなテスト記録を行うように装置各部を制御する。さら

に、制御部16は、上述したテスト記録された領域を再生している際に得られる信号からβ検出回路24によって検出されたβ値およびC1エラー検出回路23によって検出されたC1エラーの検出回数のカウント値(以下、C1エラー値という)等に基づいて、ユーザによって設定された記録速度で光ディスクDに対して記録を行う際の最適な記録レーザパワー値を決定し、本番の記録時には決定した最適なレーザパワー値のレーザ光が光ピックアップ10から照射されるようにレーザパワー制御回路20を制御する。このように最適な記録レーザパワー値を求める処理を行う際の制御部16の機能構成を図3に示す。

【0031】図3に示すように、制御部16は、C1エラー好適値情報記憶部200と、β好適値情報記憶部201と、レーザパワー値特定部202と、レーザパワー範囲特定部203と、最適レーザパワー値決定部204とを有している。

【0032】レーザパワー値特定部202は、上述した本番の記録に先立つOPCにより得られた結果(複数の記録レーザパワー値と各レーザパワー値に対応するβ値)から、記録レーザパワー値とβ値との対応関係を示す記録パワーβ特性を求める。レーザパワー値特定部202は、この記録パワーβ特性と、β好適値情報記憶部201に記憶されているβ好適値情報と、アドレス検出回路14から供給されるディスク種類情報とに基づいて、記録レーザパワー値を特定する。図4に示すように、β好適値情報記憶部201には、光ディスクDの種類(製造メーカーや色素等)毎に、最適な記録を行うためのβ値を示すβ好適値情報が格納されており、図示の例では、Aという種類のディスクに対してはβ値=「0」がβ好適値情報として格納されている。ここで、β好適値情報記憶部201に記憶される情報は予め実験等により各ディスクの種類毎に求められた値である。なお、β好適値情報記憶部201には、ディスクの種類毎だけでなく、記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……)毎に好適なβ値を格納するようにしてもよい。

【0033】例えば、図5に示すようなOPC結果(15種類の記録レーザパワー値に対応するβ値とC1エラー値)が得られた場合には、レーザパワー値特定部202は、このOPC結果の記録レーザパワー値とβ値とから、図6に示すような記録レーザパワー値とβ値との対応関係を示すパワーβ特性を求める。また、レーザパワー値特定部202は、β好適値情報記憶部201に記憶されている多数のディスク種類に対応したβ好適値情報の中から、アドレス検出回路14から供給されるディスクの種類情報に対応したβ好適値情報を取得する。なお、β好適値情報記憶部201に記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……)毎に好適なβ値が格納されている場合には、設定された記録速度に対応するβ好適値情報を取得すればよい。そして、レーザパワー値特定部202

11

は、OPC結果に基づいて求めたパワー β 特性(図6参照)を参照し、取得した β 好適値情報に示される β 値に対応する記録レーザパワー値 P を特定する。

【0034】レーザパワー範囲特定部203は、上述した本番の記録に先立つOPCにより得られた結果(複数の記録レーザパワー値と各レーザパワー値に対応するC1エラー値)から、記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係を示す記録パワー-C1エラー特性を求め、レーザパワー範囲特定部203は、この記録パワー-C1エラー特性と、C1エラー好適値情報記憶部200に記憶されているC1エラー好適値情報と、アドレス検出回路14から供給されるディスク種類情報とに基づいて、記録レーザパワーの取りうる上限値および下限値、すなわち記録レーザパワーの取り得る値の範囲を特定する。図7に示すように、C1エラー好適値情報記憶部200には、光ディスクDの種類(製造メーカーや色素等)毎に、最適な記録を行うためのC1エラー値が取り得る範囲を示すC1エラー好適値情報が格納されており、図示の例では、Aという種類のディスクに対しては、C1エラー値=A \sim 10JがC1エラー好適値情報として格納されている。ここで、C1エラー好適値情報記憶部200に記憶される情報は予め実験等により各ディスクの種類毎に求められた値である。なお、C1エラー好適値情報記憶部200には、ディスクの種類毎だけではなく、記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……)毎に好適なC1エラー値の取り得る範囲を示す情報を格納するようにしてもよい。

【0035】例えば、図5に示すOPC結果が得られた場合には、レーザパワー範囲特定部203は、このOPC結果の記録レーザパワー値とC1エラー値とから、図8に示すような記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係を示すパワー-C1エラー特性を求め、また、レーザパワー範囲特定部203は、C1エラー好適値情報記憶部200に記憶されている複数のディスク種類に対応したC1エラー好適値情報の中から、アドレス検出回路14から供給されるディスクの種類情報に対応したC1エラー好適値情報を取得する。なお、C1エラー好適値情報記憶部200に記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……)毎に好適なC1エラー値の範囲が格納されている場合には、設定された記録速度に対応するC1エラー好適値情報を取得すればよい。そして、レーザパワー範囲特定部203は、OPC結果に基づいて求めたパワー-C1エラー特性(図8参照)を参照し、取得したC1エラー好適値情報に示されるC1エラー値の範囲内にC1エラー値を取めるための記録レーザパワーの上限値 P (図示の例では、16mW)および下限値 P_K (図示の例では、13mW)を求めて記録レーザパワーの取り得る範囲 P_m (13 \sim 16mW)を特定する。

【0036】最速記録レーザパワー値決定部204は、上述したようにレーザパワー値決定部202によって特定さ

(7)

特開2002-260230

12

れた記録レーザパワー値 P_i と、レーザパワー範囲特定部203によって特定された記録レーザパワーの取り得る範囲 P_m とに基づいて、最適な記録レーザパワー値を決定する。具体的には、最速記録レーザパワー値決定部204は、レーザパワー値決定部202によって特定された記録レーザパワー値 P_i が、レーザパワー範囲特定部203によって特定された記録レーザパワー値 P が取り得る範囲 P_m にあるか否かを判別し、記録レーザパワー値 P_i が範囲 P_m 内にあると判別した場合には、その記録レーザパワー値 P_i を最速記録レーザパワー値として決定する。一方、記録レーザパワー値 P_i が範囲 P_m 内にはない場合には、再度OPCを行い、当該OPCの結果に基づいて上記と同様に最速記録レーザパワー値を決定するための処理を行うようにすればよい。また、記録レーザパワー値 P_i が範囲 P_m 内にはない場合の決定方法としては、記録レーザパワー値 P_i と、上限値 P もしくは下限値 P_K (記録レーザパワー値 P_i に近い方の値)との平均値を最速記録レーザパワー値として決定すれば、 β 値だけではなくC1エラー値を考慮して最速記録レーザパワー値を決定することができる。

【0037】制御部16は、上述したようにOPC結果から求めた最速記録レーザパワー値を示す制御信号を図1に示すレーザパワー制御回路20に供給し、レーザパワー制御回路20は、光ピックアップ10から光ディスクDに対して照射される記録レーザ光のパワー値が、この最速記録レーザパワー値と一致するようにレーザドライバ19を制御する。

【0038】A-2、動作以上説明したのが本発明の第1実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成であり、以下上記構成の光ディスク記録再生装置による記録時の動作について、図9に示す制御部16がROMに記憶されたプログラムにしたがって実行する処理のフローチャートを参照しながら説明する。

【0039】まず、ユーザによって当該光ディスク記録再生装置に光ディスクDがセットされ、ある記録速度での記録開始が指示されると、制御部16は、OPCを実行するためにセットされた光ディスクDのテスト領域12a(図2参照)にテスト記録を行うために装置各部を制御する(ステップS a 1)。具体的にはエッジワードフレーム分のEFM信号を記録し、合計15フレーム分のEFM信号を記録するテスト記録を実行させる。【0040】テスト記録を実行するように装置各部を制御すると、制御部16はテスト記録した領域の再生信号から取得されるOPC結果(図5参照)に基づいて、上述したように最適な記録レーザパワー値を決定する(ステップS a 2)。その後、制御部16は、ユーザに設定

50

13

された記録速度、および上記のように決定した最適なレーザパワー値で記録が行われるようにレーザパワー制御回路20やサーボ回路13等を制御し、光ディスクDに対する記録処理を実行する(ステップS a 3)。

【0041】本実施形態では、本稿の記録に先立ち、テスト記録を行い、当該テスト記録の再生信号から得られる記録状態の品位を示す β 値およびC1エラー値に基いて、最適な記録レーザパワー値を決定し、決定した記録レーザパワー値で記録を行うことができる。すなわち、従来のO P Cでは、 β 値のみを考慮して最適な記録レーザパワー値を決定していたが、本実施形態によれば、 β 値に加え、C1エラー値を考慮して最適な記録レーザパワー値を決定することができる。したがって、 β 値のみを考慮したパワー決定方法と比較し、光ディスクDの製品の個体差(例えば、反り、歪み、色まわり等)等に起因して記録品位が悪化してしまうことを低減できる。例えば、 β 値が特異に変化する β 値特異点を有する特性の光ディスク(図32参照)に対し、 β 特異点に対応する記録レーザパワー値で記録を行うと、良好な記録状態品位が得られない場合があるが、本実施形態では、 β 値だけではなく、他の記録品位に関するパラメータを考慮して最適な記録レーザパワー値を決定しているため、 β 特異点に起因する記録品位の悪化を抑制することができる。

【0042】A-3. 変形例

なお、上述した第1実施形態においては、以下に例示するような種々の変形が可能である。

【0043】A-3-1. 変形例1

上述した第1実施形態では、テスト記録した領域の再生信号から複数の記録レーザパワー値に対応する β 値およびC1エラー値を測定し、これらのパラメータを用いて最適な記録レーザパワー値を決定するようにしていたが、上記テスト記録領域の再生信号から記録状態の品位に関する他の種類のパラメータを取得し、当該取得したパラメータを用いて最適な記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。

【0044】例えば、図10に示すように、上記第1実施形態におけるC1エラー検出回路23に代えて、フレーム同期信号検出回路140aおよびカウンタ回路140bを設けるようにし、 β 値に加え、フレーム同期信号検出回路140aおよびカウンタ回路140bが検出したフレーム同期信号検出回数を用いて最適な記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。ここで、フレーム同期信号検出回路140aおよびカウンタ回路140bは、上述した第1実施形態と同様、テスト記録した領域の再生R F信号をE F M復調し、得られた信号からE F Mフレーム同期信号を検出し、検出した回数をカウントし、制御部16に出力する。

【0045】C1エラー値に代えてフレーム同期信号の検出回数を用いる場合、すなわち β 値とフレーム同期信

(8)

特開2002-260230

14

号の検出回数を用いて最適な記録レーザパワー値を決定する場合には、まずフレーム同期信号検出140aおよびカウンタ回路140bから供給されるフレーム同期信号の検出回数と β 検出回路24から供給される β 値とから、上記第1実施形態と同様に記録レーザパワー値と β 値との対応関係を示す記録パワー β 特性(図6参照)を求めるとともに、図11に示すような記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係を示す記録パワーフレーム同期信号検出回数特性を求め、

【0046】そして、上述した第1実施形態と同様に予め記憶されている β 好適値情報に示される β 値に対応する記録レーザパワー値P t (図6参照)を決定するとともに、図11に示す記録パワーフレーム同期信号検出回数特性を参照し、予め記憶されているフレーム同期信号検出回数好適値情報に示される範囲(図示の例では、フレーム同期信号検出回数が90以上)内に収めるための記録レーザパワーの上限値S P J (図示の例では、16.5mW)および下限値S P K (図示の例では、12.5mW)を求めて記録レーザパワーの取り得る範囲S P mを決定する。

【0047】このように β 値から記録レーザパワー値P tを特定し、フレーム同期信号検出回数から記録レーザパワー値が取り得る範囲S P mを特定し、上述した第1実施形態と同様に、記録レーザパワー値P tが範囲S P m内にある場合には、記録レーザパワー値P tを最適な記録レーザパワー値として決定する。一方、記録レーザパワー値P tが範囲S P m内にない場合には、再度O P Cを行い、当該O P Cの結果に基づいて上記と同様に最適な記録レーザパワー値を決定するための処理を行うようにすればよい。また、記録レーザパワー値P tが範囲S P m内にない場合の決定方法としては、記録レーザパワー値P tと、上限値S P Jもしくは下限値S P K(記録レーザパワー値P tに近い方の値)との平均値を最適な記録レーザパワー値として決定すれば、 β 値だけではなくフレーム同期信号の検出回数を考慮して最適な記録レーザパワー値を決定することができる。

【0048】また、図12に示すように、C1エラー検出回路23に代えて、ジッター検出回路160を設けるようにし、C1エラー値に代えてジッター検出回路160が検出したジッター値を用いて最適な記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。ここで、ジッター検出回路160は、イコライザと、スライサと、P L L (phase-locked loop)回路と、ジッター測定器とを有している。R Fアンプ12から供給されるR F信号はイコライザを通過し、イコライザを通過した信号がスライサで2値化される。そして、2値化されたR F信号はP L L回路およびジッター測定器の両者に供給される。P L L回路では、2値化されたR F信号からクロックが生成され、生成されたクロックがジッター測定器へ送られる。ジッター測定器は、このクロックと2値化されたR F信

50

15

号とから、記録されたビットと基準長のずれの標準偏差であるジッターを測定する。

【0049】C1エラー値に代えてジッター値を用いる場合、すなわち β 値とジッター値を用いて最速記録レーザパワー値を決定する場合には、まずジッター検出回路160から供給されるジッター値と β 検出回路24から供給される β 値とから、上記第1実施形態と同様に記録レーザパワー値と β 値との対応関係を示す記録パワー β 特性(図6参照)を求めるとともに、図13に示すような記録レーザパワー値とジッター値との対応関係を示す記録パワー β ジッター特性を求める。

【0050】そして、上述した第1実施形態と同様に予め記憶されている β 好適値情報に示される β 値に対応する記録レーザパワー値 P_t (図6参照)を特定するとともに、図13に示す記録パワー β ジッター特性を参照し、予め記憶されているジッター好適値情報に示される範囲(図示の例では、ジッター値が35以下)内に収めるための記録レーザパワーの上限値 P_j (図示の例では、16.9mW)および下限値 P_k (図示の例では、12.1mW)を求めて記録レーザパワーの取り得る範囲 DP_m を特定する。

【0051】このように β 値から記録レーザパワー値 P_t を特定し、ジッター値から記録レーザパワー値が取り得る範囲 DP_m を特定し、上述した第1実施形態と同様に、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にある場合には、記録レーザパワー値 P_t を最速記録レーザパワー値として決定する。一方、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にはない場合には、再度OPCを行い、当該OPCの結果に基づいて上記と同様に最速記録レーザパワー値を決定するための処理を行うようにすればよい。また、記録レーザパワー値 P_t が範囲 SP_m 内にはない場合の決定方法としては、記録レーザパワー値 P_t と、上限値 P_j もしくは下限値 P_k (記録レーザパワー値 P_t に近い方の値)との平均値を最速記録レーザパワー値として決定すればよい。

【0052】また、図14に示すように、C1エラー検出回路23に代えて、デビエーション(Deviation)検出回路180を設けるようにし、デビエーション検出回路180が検出したデビエーション値を用いて最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。ここで、デビエーション検出回路180は、上述したジッター検出回路160と同様のイコライザと、スライサと、PLL回路とを有しており、さらにジッター測定器に代えてPLL回路から供給されるクロックと、スライサから供給される2倍のR F信号とからデビエーション(記録ビットと基準長のずれ)を検出するデビエーション測定器を有している。

【0053】C1エラー値に代えてデビエーション値を用いる場合、すなわち β 値とデビエーション値を用いて最速記録レーザパワー値を決定する場合には、まずデビエーション検出回路180から供給される β 値とから、上記第1実施形態と同様に記録レーザパワー値と β 値との対応関係を示す記録パワー β 特性(図6参照)を求めるとともに、図15に示すような記録レーザパワー値とデビエーション値との対応関係を示す記録パワー β デビエーション特性を求める。

【0054】そして、上述した第1実施形態と同様に予め記憶されている β 好適値情報に示される β 値に対応する記録レーザパワー値 P_t (図6参照)を特定するとともに、図15に示す記録パワー β デビエーション特性を参照し、予め記憶されているデビエーション好適値情報に示される範囲(図示の例では、デビエーション値が-20〜20)内に収めるための記録レーザパワーの上限値 DP_j (図示の例では、14.5mW)および下限値 DP_k (図示の例では、12mW)を求めて記録レーザパワーの取り得る範囲 DP_m を特定する。

【0055】このように β 値から記録レーザパワー値 P_t を特定し、ジッター値から記録レーザパワー値が取り得る範囲 DP_m を特定し、上述した第1実施形態と同様に、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にある場合には、記録レーザパワー値 P_t を最速記録レーザパワー値として決定する。一方、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にはない場合には、再度OPCを行い、当該OPCの結果に基づいて上記と同様に最速記録レーザパワー値を決定するための処理を行うようにすればよい。また、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にはない場合の決定方法としては、記録レーザパワー値 P_t と、上限値 DP_j もしくは下限値 DP_k (記録レーザパワー値 P_t に近い方の値)との平均値を最速記録レーザパワー値として決定すればよい。

【0056】また、C1エラー値に代えて、テスト記録領域の再生時にR Fアンプ12から供給されるR F信号の振幅、変調度、反射率といったパラメータを用いて最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。ここで、記録レーザパワー値とR F信号の振幅値との関係は、図16に示すように記録レーザパワー値の上昇に伴って振幅値が上昇し、ある程度上昇すると振幅値が飽和するといった特性となる。R F信号の振幅値を用いて最速記録レーザパワー値を決定する場合には、テスト記録領域の再生する際のR Fアンプ12から供給されるR F信号から上記のような記録パワー β 振幅特性を求める。そして、求めた特性を参照し、予め記憶されているR F信号の振幅の好適値情報に示される範囲内に収めるための記録レーザパワーの上限値 DP_j および下限値 DP_k を求めて記録レーザパワー値の取り得る範囲 DP_m を特定する。そして、上述した第1実施形態と同様に、当該範囲 DP_m と β 値から特定された記録レーザパワー値 P_t とに基づいて最速記録レーザパワー値を決定すればよい。

【0057】また、変調度と記録レーザパワー値との関

(9)

特開2002-260230

15

エーション検出回路180から供給されるデビエーション値と β 検出回路24から供給される β 値とから、上記第1実施形態と同様に記録レーザパワー値と β 値との対応関係を示す記録パワー β 特性(図6参照)を求めるとともに、図15に示すような記録レーザパワー値とデビエーション値との対応関係を示す記録パワー β デビエーション特性を求める。

【0054】そして、上述した第1実施形態と同様に予め記憶されている β 好適値情報に示される β 値に対応する記録レーザパワー値 P_t (図6参照)を特定するとともに、図15に示す記録パワー β デビエーション特性を参照し、予め記憶されているデビエーション好適値情報に示される範囲(図示の例では、デビエーション値が-20〜20)内に収めるための記録レーザパワーの上限値 DP_j (図示の例では、14.5mW)および下限値 DP_k (図示の例では、12mW)を求めて記録レーザパワーの取り得る範囲 DP_m を特定する。

【0055】このように β 値から記録レーザパワー値 P_t を特定し、ジッター値から記録レーザパワー値が取り得る範囲 DP_m を特定し、上述した第1実施形態と同様に、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にある場合には、記録レーザパワー値 P_t を最速記録レーザパワー値として決定する。一方、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にはない場合には、再度OPCを行い、当該OPCの結果に基づいて上記と同様に最速記録レーザパワー値を決定するための処理を行うようにすればよい。また、記録レーザパワー値 P_t が範囲 DP_m 内にはない場合の決定方法としては、記録レーザパワー値 P_t と、上限値 DP_j もしくは下限値 DP_k (記録レーザパワー値 P_t に近い方の値)との平均値を最速記録レーザパワー値として決定すればよい。

【0056】また、C1エラー値に代えて、テスト記録領域の再生時にR Fアンプ12から供給されるR F信号の振幅、変調度、反射率といったパラメータを用いて最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。ここで、記録レーザパワー値とR F信号の振幅値との関係は、図16に示すように記録レーザパワー値の上昇に伴って振幅値が上昇し、ある程度上昇すると振幅値が飽和するといった特性となる。R F信号の振幅値を用いて最速記録レーザパワー値を決定する場合には、テスト記録領域の再生する際のR Fアンプ12から供給されるR F信号から上記のような記録パワー β 振幅特性を求める。そして、求めた特性を参照し、予め記憶されているR F信号の振幅の好適値情報に示される範囲内に収めるための記録レーザパワーの上限値 DP_j および下限値 DP_k を求めて記録レーザパワー値の取り得る範囲 DP_m を特定する。そして、上述した第1実施形態と同様に、当該範囲 DP_m と β 値から特定された記録レーザパワー値 P_t とに基づいて最速記録レーザパワー値を決定すればよい。

【0057】また、変調度と記録レーザパワー値との関

50

17

係は、図17に示すように上記R F信号の振幅と類似した特性となる。変調度を用いて最速記録レーザパワー値を決定する場合には、テスト記録領域の再生する際のR Fアンプ12から供給されるR F信号から上記のような記録レーザパワー変調度特性を求める。そして、求めた特性を参照し、予め記憶されている変調度の好適値情報に示される範囲内に収めるための記録レーザパワーの上限値H P Jおよび下限値H P Kを求めて記録レーザパワー値の取り得る範囲H P mを特定する。そして、上述した第1実施形態と同様、当該範囲H P mとβ値から特定された記録レーザパワー値P tに基づいて最速レーザパワー値を決定すればよい。なお、変調度は、R F信号の最大値をI maxとし、最小値をI minとした場合、変調度 = (I max - I min) / I max で求めることができる。

【0058】また、反射率と記録レーザパワー値との関係は、図18に示すように記録レーザパワー値が大きくなる程、反射率が低下するほぼ一次関数のような特性となる。反射率を用いて最速記録レーザパワー値を決定する場合には、テスト記録領域の再生する際のR Fアンプ12から供給されるR F信号から上記のような記録レーザパワー-反射率特性を求める。そして、求めた特性を参照し、予め記憶されている反射率の好適値情報に示される範囲内に収めるための記録レーザパワーの上限値H S P Jおよび下限値H S P Kを求めて記録レーザパワー値の取り得る範囲H S P mを特定する。そして、上述した第1実施形態と同様、当該範囲H S P mとβ値から特定された記録レーザパワー値P tに基づいて最速レーザパワー値を決定すればよい。なお、反射率は、R Fアンプ12から供給されるR F信号をローパスフィルタを通して平均化することにより求めることができる。

【0059】A-3-2、変形例2

また、上述した第1実施形態および変形例においては、テスト記録の結果により得られたβ値から1点の記録レーザパワー値を特定し、他のパラメータ(C1エラー値、フレーム同期信号の検出回数、ジッター値、デビエーション値、R F信号の振幅、変調度、反射率)から記録レーザパワー値の取り得る範囲を求めるようにしていたが、他のパラメータを用いて1点の記録レーザパワー値を特定し、β値を用いて記録レーザパワーの取り得る範囲を特定するようにしてもよい。

【0060】また、β値を用いず、上述したC1エラー値、フレーム同期信号の検出回数、ジッター値、デビエーション値、R F信号の振幅、変調度、および反射率といった記録状態の品位に関するパラメータの2つ以上を用い、最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。例えば、C1エラー値を用いて1点の記録レーザパワー値を特定するとともに、フレーム同期信号の検出回数を用いて記録レーザパワー値が取り得る範囲を特定し、これらの特定された記録レーザパワー値および

(10)

特開2002-260230

18

範囲に基づいて最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。

【0061】また、上述した第1実施形態では、1つのあるパラメータ(第1実施形態ではβ値)から1点の記録レーザパワー値を特定し、他のパラメータ(第1実施形態ではC1エラー値)から記録レーザパワー値の取り得る範囲を特定し、あるパラメータから特定した1点の記録レーザパワー値が他のパラメータから特定した範囲内にあれば、1点の記録レーザパワー値を最速レーザパワー値として決定するようにしていたが、これ以外の手法で最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。例えば、β値から特定した1点の記録レーザパワー値と、C1エラー値から特定した1点の記録レーザパワー値との平均値を最速記録レーザパワー値として決定するようにしてもよい。

【0062】また、上述した第1実施形態では、β値とC1エラー値といった2つの記録状態の品位に関するパラメータを用いて最速記録レーザパワー値を求めるようにしていたが、上述した様々なパラメータ(C1エラー値、フレーム同期信号の検出回数、ジッター値、デビエーション値、R F信号の振幅、変調度、反射率)のうち、3つ以上のパラメータを用いて最速記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。例えば、β値、C1エラー値およびフレーム同期信号の検出回数値といった3つのパラメータを用いて最速記録レーザパワー値を求める場合には、上述した第1実施形態と同様に、記録レーザパワーβ特性(図6参照)から記録レーザパワー値P tを特定すると共に、記録パワーC1エラー特性および記録パワーフレーム同期信号検出回数特性から記録レーザパワー値の取り得る範囲を求めるようにすればよい。例えば、図19に示すように、記録パワーC1エラー特性から記録レーザパワー値が取り得る範囲P mが特定され、記録パワーフレーム同期信号検出回数から記録レーザパワー値が取り得る範囲P mが特定された場合には、範囲P mと範囲P mとが重なる部分の範囲K P m(図示の例では、範囲K P m=範囲P m)と、上記記録レーザパワー値P tとに基づいて最速記録レーザパワー値を決定するようにすればよい。

【0063】B、第2実施形態

次に、本発明の第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置について図20および図21を参照しながら説明する。図20に示すように、第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置は、上述した第1実施形態における検出回路24を有していない点で上記第1実施形態に係る光ディスク記録再生装置と相違している。C1エラー検出回路23は、上記第1実施形態と同様に付されたテスト記録領域の再生時にR Fアンプ12から供給されるR F信号からC1エラー値を測定し、その測定結果であるC1エラー値を制御部16に出力する。

【0064】第2実施形態における制御部16は、最速

50

記録レーザパワー値の決定方法が上記第1実施形態における制御部16と相違しており、第2実施形態における制御部16による最適記録レーザパワー値を決定する処理に着目した制御部16の機能構成を図21に示す。同図に示すように、制御部16は、C1エラー好適値情報記憶部220と、最適記録レーザパワー値決定部221とを有している。

【0065】最適記録レーザパワー値決定部221は、本番の記録に先立つOPCにより得られた結果(複数の記録レーザパワー値とこれに対応するC1エラー値)から、図22に示すような記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係を示す記録パワー-C1エラー特性を求める。最適記録レーザパワー値決定部221は、この記録パワー-C1エラー特性と、C1エラー好適値情報記憶部220に記憶されているC1エラー好適値情報と、アドレス検出回路14から供給されるディスク種類情報とに基づいて、記録レーザパワー値を決定する。C1エラー好適値情報記憶部220には、光ディスクDの種類(製造メーカーや色素等)毎に、最適な記録を行うためのC1エラー値を示すジッター好適値情報が格納されており、ここで、C1エラー好適値情報記憶部220に記憶される情報は予め火災等により各ディスクの種類毎に定められた値である。

【0066】図22に示すような記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係を示す記録パワー-C1エラー特性を求める場合には、最適記録レーザパワー値決定部221は、C1エラー好適値情報記憶部220に記憶されている多数のディスク種類に対応したC1エラー好適値情報の中から、アドレス検出回路14から供給されるディスクの種類情報に対応したC1エラー好適値情報CJK(=0でもよい)を取得する。そして、最適記録レーザパワー値決定部221は、OPC結果に基づいて求めたパワー-C1エラー特性を参照し、取得したC1エラー好適値情報に示されるC1エラー値に対応する記録レーザパワー値Pt'を決定する。そして、制御部16は、決定した記録レーザパワー値Pt'のレーザ光が光ピックアップ10から光ディスクDに照射されるようにレーザパワー制御回路20等の設置各部を制御する。

【0067】第2実施形態によれば、β値以外のパラメータであるC1エラー値を考慮して最適な記録レーザパワー値を決定することができる。例えば、β値が特異に変化するβ値特異点を有する特性の光ディスク(図32参照)に対し、β特異点に対応する記録レーザパワー値で記録を行うと、良好な記録状態が得られない場合があるが、本実施形態では、β値ではなく、他の記録品位に関するパラメータを考慮して最適記録レーザパワー値を決定していることで、β特異点に起因する記録品位の悪化を抑制することができる。

【0068】なお、第2実施形態では、C1エラー検出回路23を設けてテスト記録領域の再生信号からC1エ

ラー値を検出し、当該C1エラー値が予め記憶された好適な値となる記録レーザパワー値を最適記録レーザパワー値として決定するようにしているが、ジッター値、フレーム同期信号の検出回数、デビエーション値、RF信号の振幅といった記録状態の品位に関するパラメータを検出し、これらのパラメータのうちのいずれかを用いて最適記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。

【0069】また、上述した第2実施形態では、C1エラー好適値情報記憶部220に記憶されているC1エラー値の好適値CJKに対応する記録レーザパワー値Pt'を最適記録レーザパワー値として決定するようにしていたが、β値以外の上記パラメータから最適記録レーザパワー値を決定する場合には、次のような手法を用いるようにしてもよい。

【0070】例えば、テスト記録した領域のRF信号からフレーム同期信号の検出回数を検出した場合には、図23中実線で示す記録パワー-フレーム同期信号検出回数特性が得られたとする。このような特性が得られた場合に、最適記録レーザパワー値を決定する方法としては、まず最小二乗法により、実線で示されるテスト記録の結果得られた記録パワー-フレーム同期信号検出回数特性に近似する二次関数を求める(図中一点鎖線で示す)。例えば、この二次関数がフレーム同期信号検出回数(SYEQ) = $a p^2 + b p + c$ で表されたとすると(pは記録レーザパワー値を示す変数、a, b, cは固定値)、当該二次関数を微分し、(単位記録レーザパワーあたりのフレーム同期信号検出回数の変化量(以下、 $\Delta NSYEQ$ とする) = $a p + b$ を求める。このように求めた $\Delta NSYEQ$ と記録レーザパワー値との対応関係が図24に示すように一次関数で表されることになり、この図に示される記録パワー- $\Delta NSYEQ$ 特性を参照し、予め記憶されている好適な $\Delta NSYEQ$ 値SKに対応する記録レーザパワー値Pt'を最適記録レーザパワー値として決定する。

【0071】また、テスト記録した領域のRF信号をEFM復調した信号からC1エラー値を検出して最適記録レーザパワー値を決定する場合にも、上記フレーム同期信号検出回数を用いて最適記録レーザパワー値を決定する場合と同様に、図25中実線で示す記録パワー-C1エラー値の特性に近似する二次関数を最小二乗法により求める(図中一点鎖線で示す)。そして、上述したフレーム同期信号の検出回数を用いる場合と同様に、求めた二次関数を微分することにより、図26に示す記録パワー- $\Delta C1$ エラー特性を求める。この図に示される記録パワー- $\Delta C1$ エラー特性を参照し、予め記憶されている好適な $\Delta C1$ エラー値CKに対応する記録レーザパワー値Pt'を最適記録レーザパワー値として決定する。

【0072】また、上述した変形例では、記録パワー-フレーム同期信号検出回数特性や記録パワー-C1エラー特性に近似する二次関数を最小二乗法により求め、当

21

(12)

特開2002-260230

22

該二次関数を微分した一次関数によって表される $\Delta N S$
 $Y F Q$ や $\Delta C 1$ エラー値が好適値となる記録レーザパ
 ワー値を最適値として決定するようにしていたが、上記と
 同様に記録パワーフレーム同期信号検出回数特性等に
 近似する二次関数を求め、図27に示すように、求めた
 二次関数(一点鎖線)の曲線とフレーム同期信号検出回
 数=0の直線とを覆う部分の面積をSとした場合に、面
 積Sの40%の面積となる記録レーザパワー値P s tを
 最適値として決定するといった手法を用いるようにして
 もよい。この場合、予め実験を行うことにより、どの程
 度の面積比率が好適な記録を行える記録レーザパワー値
 となりうるかを求めておき、当該実験結果により求めら
 れた面積比率を記憶しておくようにすればよい。

【0073】また、上記のように面積Sの割合で最適な
 記録レーザパワー値を決定する以外にも、図28に示す
 ように、上記と同様に求めた二次関数の曲線と、予め設
 定されたフレーム同期検出回数の値(図示の例では、フ
 レーム同期検出回数=50)の直線P S 0との交点とな
 る記録レーザパワー値P S K、P S Jを求め、これらの
 値から最適な記録レーザパワー値を決定するようにして
 もよい。例えば、図示のように、最適レーザパワー値P
 sを、以下のよう式により求めてもよい。 $P s = (P$
 $S J - P S K) \times 0.1 + P S K$ とこの式を用いる
 ことにより、交点となる記録レーザパワー値P S K、P
 S Jとの間の値であり、かつ両交点間の距離のP S Kか
 ら40%となる値(P S Jから60%の値)求め、これを
 最適記録レーザパワー値として決定するようにしても
 よい。

【0074】また、上述したフレーム同期信号の検出回
 数やC1エラー値を用い、これらの特性を最小二乗法に
 より二次関数で表し、該二次関数を微分もしくは二次関
 数曲線に囲まれる面積等を求めることにより、最適記録
 レーザパワー値を求める手法は、上記フレーム同期信号
 検出回数、C1エラーといったパラメータにも適用でき
 るし、これら以外のジッター値等のパラメータにも適用
 することも可能である。

【0075】C、第3実施形態

次に、本発明の第3実施形態に係る光ディスク記録再生
 装置について説明する。第3実施形態に係る光ディス
 ク記録再生装置の構成は図1に示す第1実施形態に係る光
 ディスク記録再生装置とはほぼ同様であり、制御部16に
 よる最適記録レーザパワー値の決定方法が第1実施形態
 と相違している。したがって、以下においては、第3実
 施形態に係る光ディスク記録再生装置の制御部16によ
 る最適記録レーザパワー値の決定方法について、当該最
 適記録レーザパワー値を決定する処理に示した制御部
 16の機能構成を示す図29を参照しながら説明する。

【0076】図同に示すように、第3実施形態における
 制御部16は、 Δ β値情報記憶部300と、β特異点検
 出部301と、最適レーザパワー値決定部302とを有

している。

【0077】β特異点検出部301は、本番の記録に先
 立つOPCにより得られた結果(複数の記録レーザパ
 ワー値と各レーザパワー値に対応するβ値)から、図30
 に示すような記録レーザパワー値とβ値との対応関係を
 示す記録パワーβ特性を求め、さらに図31に示すよ
 うな単位記録レーザパワー値あたりのβ値の変化値、す
 なわちβ値の微分値である Δ β値と、記録レーザパワ
 ー値との対応関係を示す記録パワー Δ β特性を求める。

【0078】β特異点検出部301は、この記録パワ
 ー Δ β特性と、 Δ β値情報記憶部300に記憶されてい
 る Δ β値情報とに基づいて、β値と記録レーザパワ
 ー値との対応関係が他の部分と異なる部分、すなわちβ値が
 特異に変化するβ特異点を検出する。 Δ β値情報記憶部
 300には、予め実験により求められたβ特異点を検出
 するための Δ β値の閾値B T Sが格納されている。図3
 0に示すように、β特異点B Tは、他の部分と比較して
 Δ βの値が小さくなる部分であるため、 Δ β値情報記憶
 部300に格納されている Δ β値の閾値B T Sよりも Δ
 Δ β値が小さくなる部分をβ特異点として検出することが
 できる。図30に示す例では、記録レーザパワー値が1
 5〜16mW近傍のβ特異点B Tとなっており、
 図31に示すように、このβ値特異点B Tの部分(記録
 レーザパワー値が15〜16mW近傍)の Δ β値が他の
 部分より小さくなっているのが分かる。β特異点検出部
 301は、 Δ β値情報記憶部300に格納されている Δ
 Δ β値の閾値B T Sよりも Δ β値が小さい部分をβ値特異
 点B Tとして検出し、当該β値特異点B Tに対応する記
 録レーザパワー値(下限値P B K〜上限値P B J)を求
 める。

【0079】また、 Δ β値情報記憶部300には、上述
 したようなβ値特異点B Tを検出するための Δ β値の閾
 値B T Sに加え、記録レーザパワー値の取り得る範囲を
 特定するための Δ β値の閾値B C Sが格納されている。
 最適レーザパワー値決定部302は、図31に示される
 記録パワーβ特性を参照し、 Δ β値情報記憶部300
 に格納されている閾値B C Sよりも大きい Δ β値とな
 る記録レーザパワー値の範囲(P B m1、P B m2)を
 特定する。そして、最適レーザパワー値決定部302
 は、上述したようにβ特異点検出部301によって求め
 られたβ値特異点B Tに対応する記録レーザパワー値P
 B Kよりも小さいレーザパワー値であって、上記記録
 レーザパワー値の範囲P B m1、P B m2に属する記録
 レーザパワー値を最適記録レーザパワー値として決定す
 る。

【0080】第3実施形態における制御部16は、上記
 のように決定した最適記録レーザパワー値で記録が行わ
 れるように当該光ディスク記録再生装置の装置各部を制
 御する。β特異点を有する特性の光ディスクに対して記
 録を行う際に、β値が特異に変化するβ値特異点に対応

50

する記録レーザパワー値(図31に示す例では、15.5mW等)で当該特性を有する光ディスクに記録を行うと、良好な記録状態品が得られない場合があるが、本実施形態では、上記のように Δ β値を求めてβ特異点を検出し、当該β特異点に対応する記録レーザパワー値よりも小さい記録レーザパワー値での記録を行うようにしているので、β特異点に起因する記録品位の悪化を抑制することができる。

【0081】なお、このように Δ β値を求めて最適記録レーザパワー値の決定に用いる場合には、当該 Δ β値に加え、上述した他のパラメータ(C1エラー値、フレーム同期信号検出回数、ジッター値、デビエーション値、RF信号の振幅、歪み度、反射率)を用いて最適記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。例えば、 Δ β値に加え、フレーム同期信号検出回数およびC1エラー値を用いる場合には、上述した第3実施形態と同様に記録パワー Δ β特性から記録レーザパワー値の取り得る範囲を求めると共に、記録パワーC1エラー特性および記録パワーフレーム同期信号検出回数特性から記録レーザパワー値の取り得る範囲を求めるとすればよい。例えば、図32に示すように、記録パワーC1エラー特性から記録レーザパワー値が取り得る範囲Pmが特定され、記録パワーフレーム同期信号検出回数特性から記録レーザパワー値が取り得る範囲SPmが特定され、さらに記録パワー Δ β特性から記録レーザパワー値が取り得る範囲PBmが特定された場合には、範囲Pmと範囲SPmと範囲PBmとが重なる部分の範囲K Pmに収まるような記録レーザパワー値を最適記録レーザパワー値として決定するようにすればよい。

【0082】D. 変形例

なお、本発明は、上述した様々な実施形態に限定されるわけではなく、以下に例示するような種々の変形が可能である。

【0083】上述した各実施形態では、スピンドルモータ11が光ディスクDを一定線速度で駆動するCLV方式で記録を行うようにしていたが、光ディスクDを角速度一定で駆動する方式(CAV: Constant Angular Velocity)で記録を行うようにしてもよい。CAV方式で記録を行う場合には、記録位相が外周側になるにつれて記録線速度が大きくなるため、記録線速度の変化に応じて記録レーザパワー値を変更する必要がある。したがって、CAV方式で記録を行う場合には、上述した様々な実施形態で説明した最適記録レーザパワー値の決定処理を複数の記録線速度に対して行い、複数の記録線速度と、各記録線速度に対応する最適記録レーザパワー値との対応関係を示す記録速度-最適記録レーザパワー値を求め、当該記録速度-最適記録レーザパワー値を参照し、記録線速度の変化に伴って最適記録レーザパワー値を変更するようにすればよい。

【0084】また、上述した第1および第2実施形態、

ならびに各変形例では、β値とC1エラー値(第1実施形態)といったようにOPCにおけるテスト記録した領域の再生信号から2つ以上のパラメータを取得し、取得したパラメータを用いて最適記録レーザパワー値を決定するようにしていた。しかしながら、各パラメータを検出する回路の能力が乏しい場合には、最適記録での最適記録レーザパワー値を求めるために、高速(例えば、1.6倍速)でテスト記録した領域を記録速度と同じ高速で再生した場合には、複数のパラメータを同時に測定する処理が再生速度に追従できず、その再生信号から正確にβ値やC1エラー値といったパラメータを取得できなくなる虞がある。したがって、パラメータを取得するためのサンプリング周期を間引く(例えば、周期を2倍にする)といったことが考えられるが、C1エラー値を取得する場合には、最大のC1エラー数が48(通常、98)となり、正確性に問題のある値となってしまふ。

【0085】このような高速記録のためのOPCにより複数のパラメータを正確に取得することが困難である点に考慮し、OPCの記録速度は高速で行い、再生を該記録速度より小さい速度で行い、低い再生速度で得られた再生信号から複数のパラメータを測定することにより、より正確に複数のパラメータを取得できるようにしてもよい。

【0086】また、別の手法として、OPCの記録速度は高速で行い、該記録領域の再生を複数回行い、複数回の再生により得られた複数の再生信号の各々から測定したパラメータを平均等することによりパラメータの測定精度を向上させるようにしてもよい。また1回目の再生信号はβ値のみを測定するために用い、2回目の再生信号はC1エラー値を求めるといったように複数得られた再生信号の各々を1種類のパラメータを測定するために用いるようにしてもよい。もちろん、これら複数回の再生を記録速度よりも小さい速度で行うようにしてもよい。

【0087】また、上述した様々な実施形態では、光ディスクDとしてCD-Rを用いた場合を例に挙げて説明したが、これ以外にもCD-RW、DVD-R、DVD-RAM(DVD-Random Access Memory)、PC-RW(Phase Change-Recordable)等に記録する際にも適用することができる。

【0088】なお、上述したような最適記録レーザパワー値の決定処理を含む記録処理を実行する制御部16は専用のハードウェア回路で構成するようにしてもよいし、CPU(Central Processing Unit)等から構成するようにし、ROM(Read Only Memory)等の記憶手段に格納されたプログラムを実行することにより上記処理をソフトウェアで実現するようにしてもよい。このようにソフトウェアで上記処理を行う場合には、上記処理をコンピュータに実現させるためのプログラムを記録した

(14)

特開2002-260230

25

26

CD-ROMやフロッピー（登録商標）ディスク等の様々な記録媒体をユーザに提供するようにしてもよいし、インターネット等の伝送媒体を介してユーザに提供するようにしてもよい。

【0089】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、記録する光ディスクの製品の個体差に関わらず、記録エラーの発生を低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図である。

【図2】 光ディスクにおける前記光ディスク記録再生装置によるテスト記録が行われる領域を説明するための図である。

【図3】 前記光ディスク記録再生装置の構成要素である制御部の機能構成を示すブロック図である。

【図4】 前記制御部の構成要素であるβ好適値情報記憶部の記憶内容を説明するための図である。

【図5】 前記光ディスク記録再生装置によって行われたテスト記録によって得られる記録レーザパワー値のβ値とC1エラー値との一例を示す図である。

【図6】 記録レーザパワー値とβ値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図7】 前記制御部の構成要素であるC1エラー好適値情報記憶部の記憶内容を説明するための図である。

【図8】 記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図9】 前記光ディスク記録再生装置による記録時に前記制御部が実行する処理を示すフローチャートである。

【図10】 前記光ディスク記録再生装置の変形例の構成を示すブロック図である。

【図11】 前記光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図12】 前記光ディスク記録再生装置の他の変形例の構成を示すブロック図である。

【図13】 前記光ディスク記録再生装置の他の変形例において、記録レーザパワー値とジッター値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図14】 前記光ディスク記録再生装置のさらに他の変形例の構成を示すブロック図である。

【図15】 前記光ディスク記録再生装置のさらに他の変形例において、記録レーザパワー値とデビエーション値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図16】 前記光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値とRF信号の振幅値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図17】 前記光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値と変調度との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図18】 前記光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値と反射率との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図19】 前記光ディスク記録再生装置のさらにその他の変形例において、最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図20】 本発明の第2実施形態に係る前記光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図である。

【図21】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成要素である制御部の機能構成を示すブロック図である。

【図22】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値とジッター値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図23】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図24】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とΔフレーム同期信号検出回数値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図25】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図26】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とΔC1エラー値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図27】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理の変形例を説明するための図である。

【図28】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理の他の変形例を説明するための図である。

50

(15)

特開2002-260230

27

【図29】 本発明の第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成要素である制御部の機能構成を示すブロック図である。

【図30】 前記第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置によって行われたテスト記録により得られた記録レーザパワー値と β 値との関係の一例を示す図である。

【図31】 前記第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値と $\Delta\beta$ 値との対応関係から、最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

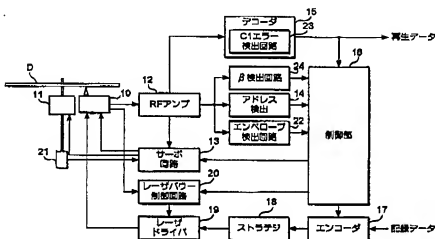
【図32】 前記第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、最適記録レーザパワー値を決定するための図である。

【図33】 光ディスクDにテスト記録を行った領域の再生信号から得られる記録レーザパワー値と β 値との関係の一例を示す図である。

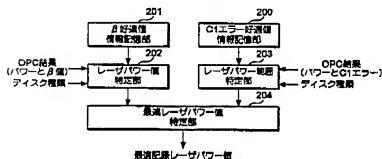
【符号の説明】

- * 10……光ピックアップ、11……スピンドルモータ、12……RFアンプ、13……サーボ回路、14……アドレス検出回路、15……デコーダ、16……制御部、22……エンベロープ検出回路、23……C1エラー検出回路、24…… β 検出回路、112……内周側PCA領域、112a……テスト領域、140a……フレーム同期信号検出回路、140b……カウンタ回路、160……ジッター検出回路、180……デビエーション検出回路、200……C1エラー好適値情報記憶部、201…… β 好適値情報記憶部、202……レーザパワー値特定部、203……レーザパワー範囲特定部、204……最適記録レーザパワー値決定部、220……C1エラー好適値情報記憶部、221……最適記録レーザパワー値決定部、300…… $\Delta\beta$ 値情報記憶部、301…… β 特異点検出部、302……最適記録レーザパワー値決定部、D……光ディスク

【図1】



【図3】



【図4】

ディスクの種類	β 好適値情報
A	0
B	-1
C	2
...	...

【図5】

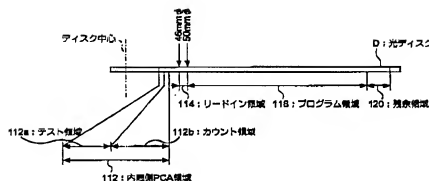
No.	記録 パワー	β	C1Error
1	11.0	-31	98
2	11.6	-29	98
3	12.0	-22	82
4	12.5	-18	10
5	13.0	-12	2
6	13.5	-8	0
7	14.0	-3	0
8	14.5	1	0
9	15.0	3	0
10	15.5	4	0
11	16.0	5	3
12	16.5	10	12
13	17.0	14	78
14	17.5	20	88
15	18.0	24	98

OPC結果

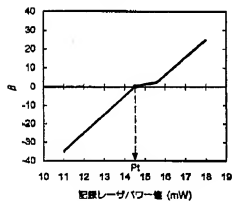
(16)

特開2002-260230

【図2】



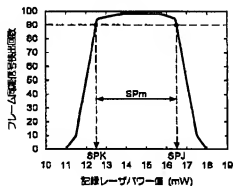
【図6】



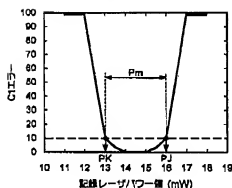
【図7】

ディスクの種類	C1エラー好適値情報
A	0 ~ 10
B	0 ~ 8
C	0 ~ 12
...	...

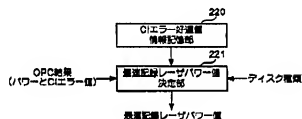
【図11】



【図8】



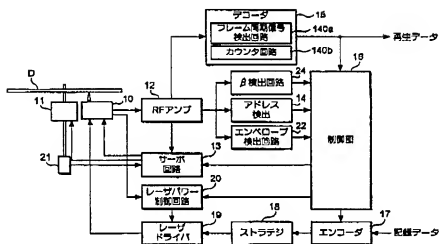
【図21】



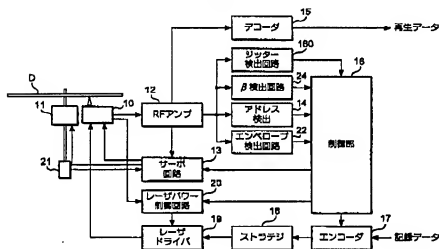
(17)

特開2002-260230

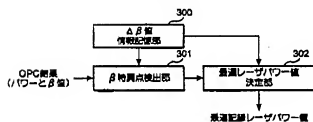
【図10】



【図12】



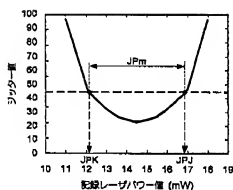
【図29】



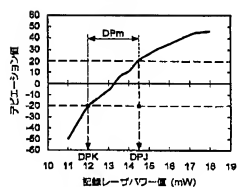
(18)

特開2002-260230

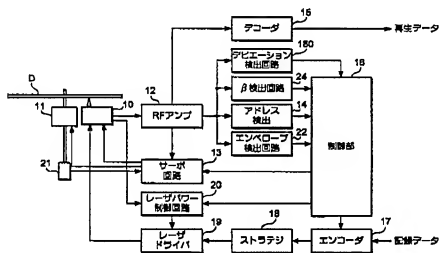
【図13】



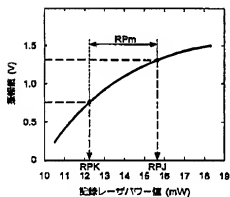
【図15】



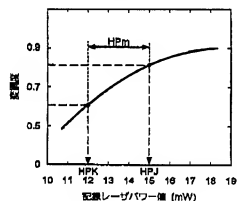
【図14】



【図16】



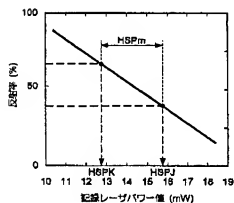
【図17】



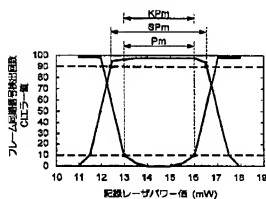
(19)

特開2002-260230

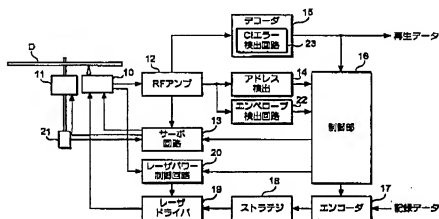
【図18】



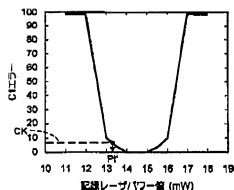
【図19】



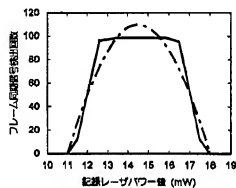
【図20】



【図22】



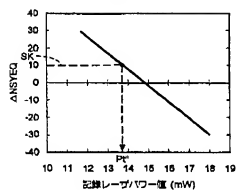
【図23】



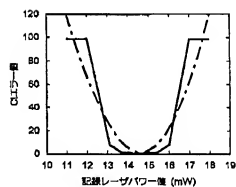
(20)

特開2002-260230

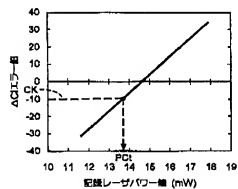
【図24】



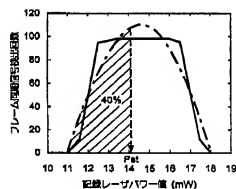
【図25】



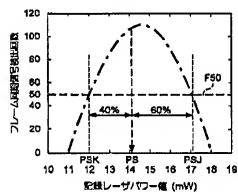
【図26】



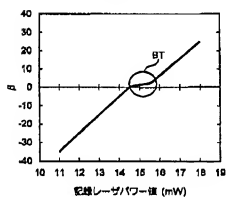
【図27】



【図28】



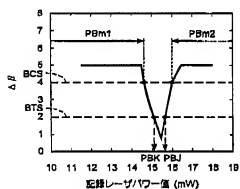
【図30】



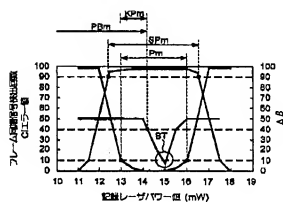
(21)

特開2002-260230

【図31】



【図32】



【図33】

